This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



LEAD FRAME

Patent Number: JP60231349

Publication date: 1985-11-16
Inventor(s): KOGA NOBUHIRO

Applicant(s):: TOSHIBA KK

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L23/48

EC Classification:

Equivalents:

bstract

inner lead part 2b and the different material can be formed of a lead 2 is made rough by lapping, press or the like, and the adhesion of the inner lead part is made good. Or a partial plated layer 6 is provided the inner lead part 2b. The wire bonding between a semiconductor element 8 and the lead 2 is made easy. Or a plated layer 7 is attached only to the molding resin is hard to attach. Therefore the deburring becomes easy. The surface roughness of the material of only the part of an inner lead part 2b of a molding resin, by differentiating the surface roughnesses and the surface materials of an outer lead part and an inner lead part. CONSTITUTION:For an outer lead part 2a, a material having a smooth surface roughness is used. Thus adhesion is made low and the burr of a PURPOSE: To improve moisture resistance with respect to a semiconductor element, which is enclosed in a package, and to facilitate the deburning

Data supplied from the esp@cenet database - 12

俄日本国特許庁(JP) ⑪特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 昭60-231349

@Int_Cl_4 H 01 L 23/48 識別記号

庁内整理番号 7357-5F 砂公開 昭和60年(1985)11月16日

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

砂発明の名称

リードフレーム

②特 関 昭59-88165

②出 即 昭59(1984)5月1日

伸 広 賀 砂発 明 者

大分市大字松岡3500番地 株式会社東芝大分工場内

川崎市幸区堀川町72番地 株式会社東芝 ①出 頤 人

清 外3名 弁理士 猪 股 の代 理 人

1、R前の名称 リードフレーム

2. 特許禁束の範囲

1 ペレット活転部と、このペレット店舗部に 近接しバッケージ内に対入されるインナーリード 部およびこのパッケージ外に火川するアウターリ ード部からなる複数のリードとを有するリードフ レームにおいて、前記インナーリード部の表面は **組く加工され、アウタリード部の製類は他に加工** されることを特性とするリーセドフレーム。

2 ペレット将収加と、このペレット将収加に 近接しパッケージ内に対入されるインナーリード 越およびこのパッケージ外に支出するアウターリ ード郎からなる複数のリードとを有するリードフ レームにおいて、前記インナーリード芯の表面の みに所使の帰さのメッキ母を形成したことを特徴 とするリードフレーム。

3、充用の詳細な契例

(見明の技術分別)

この孔前は半切り、ペレツト等を収拾するパッ ケージに係り、特にプラスチックパッケージに使 爪されるリードフレームに向する。

(我们の技術的な気とその問題点)

一般に集新印料ものプラスチックバッケージ製 品の割ねれを定める質問としては、

- 一半毎 仏鬼子白 仏特 にそのバッシベーション 説
- の アラスチックモールド製新の不英知会有量 (ひょこイオンせ)、
- の モールド樹族の晩ね、過程化、リードフレー ムとの出れせ.
- ② ・半時体出子の外路内染管が挙げられる。

この中で、非特殊象子を形成するアルミ配籍の 異雑を直接引き起こす水分の長入に対しては幾々 の対象が従られている。これはリードフレームと 制断との密料性を試験するラジフロによる試験話 **亚とアレッシャークックテスト(PCTという)**

等の方の試験結果との間に相関が見られるという程をもあるためである(トリケップス発行、トリケップスプルーペーパース Holizisivisi パッケージング技術、第7章パッケージング実際と賃値や 発展変数)。このように従来は樹脂の配着性や気能性を上げるためにモールド技術あるいは樹脂の 検討がおこなわれていた。

第1回 は従来広く使用されているリードフレー

- 3 -

めにポンディンクエリアよりやや爪のにあり向で ほねで聞んだ領域も内を部分メッキしたもの形め るにすぎない。

これらのメッキはブラスチックパッケージを形成するモールド樹所との化着れを対してなない。今後ISI、VLSI化が近してながとパッケージの高速様化が増々といっ、小型化を行ったのでは低が変求とれている。こうした取り上であります。パッケージを構成する樹脂のみの対応では低化性や耐燥性をはかることが個性となっている。

(死明の目的)

本見明は上述の集替にはづいてなされたもので、インナーリードがとモールドは版との発着性をよくしモールドは版界版から使入して影響はますに 足影響を与える水分をしゃ新することによりモールドは監製品の割ね性の内上を計り、供析性のない製品を供給することのできるリードフレームを収集することを目的とする。 ムの構造を示す事節間である。ペレット特数節1に平線体体子等のペレットが複数され、この場合は は1に一幅が近接した初数のリード 2 が配列されている。ペレット場底部1に半切りますをダイインドし、この平均体水子とリード 2 との間でワインドが終了したのち、ブラスチック労働がパッケージ内に収納される。

なお、このモールド 制能パッケーシ内 (部分3 内) に存在するリード 2 のな分をインサーリード、その分がに交出するリード 2 のが分をアウターリードと呼んでいる。アウクリードはタイパー 4 に独談され、このタイパー 4 はリードフレーム 5 に結合してリードフレームの単位ユニット が形成されている。

この場合は来のリードフレームでは、リードフレームの表面を特に配用をしたものはない。 強いて発ければ、的法したダイボンドやワイヤボンドのためにリードフレームの全面をメッキするものや、ポンディングエリアのメッキ界を保持するた

- 4 -

(我們の程題)

上記行的を達成するため本れ切は、ベレットな数がと、この名数がに近接しバッケージに対外でれたインナーリード部のよびこのバッケージ外外に交出するアウクーリード部から成るリードとを行りるリードフレームにおいて、インナーリードの製品を加えて、アウクーリード部を開いるに係りの見さのメッキ項を設けることを特徴とするリードフレームを提供するものである。

(元明の文集祭)

以下、私付限価の前28万里部4節をお照して 本見前のいくつかの実施制を設用する。第3回および前4億はこの見前の実施制を設用する。第3回お リバッケージの新面図を示したものである。なお、 前2間は従来のリードフレームを用いたパッケー ジの新面図であるが、これと対比しながらこの見 前の女権例を設用する。

- 般に ゼールド 俗耐 とりードフレーム との民の 医名性はリードフレームの 切割また は長 間割さに 依存する点が多い。そしてリードフレームの契約 記さを和くすれば出着性は取り、製品割さを作に すれば把着性は尽くなる。

そこでパッケージ内に収納される年度体系子の 耐器性の値から考慮すると、インナーリード部の 密制性は良くし、研新対比後のモールド侵割のパ リを取りやすくする点から考えるとアウターリー にあの密料性は悪い方が良い。

そこでこの2つの数据を同時に異定するように リードフレームの表面を加工すれば良いことにな る。 は来の全面メッキの方法ではメッキ面とモー ルド 母略との形なりが良い場合には、半線体系子 の耐湿性は良くなるがパリが付着しやすくなり、 その逆の場合にはパリは付着しにくくなるが耐湿 性が軽くなる。

また部分メッキの集合には、メッキ所の化制性が良い集合でもメッキは部分的にしかおこなわれていないため、インナーリード部の化制性とモールド制版のパリ付着性の問題とを向時に満足させることはできない。

- 7 -

自合には、アウターリードが28のみをラップは たはメッキ処理して記載性を配くする等の処理を 促しても良い。

なお、第3周に示すように表面和さを担くした インナーリード部2hlの部分メッキ路6を内料 に述すように供成してもよい。

この場合には半導体系子8とペレット 息転 芥 1 との ダイボンド が 音 象に なる だけ で なく、 半号 体 累 子 8 と リード 2 と の 間の ワイヤーボンド も 容 象 に なるという 利点がある。

なお符号分はポンディングワイヤを、符10は ダイボンド加制版だとえば金シリコン等をそれぞれ 示したものである。なお長師和さの加エヤメッキ 処理はリード 2 の表、皮、裏面いずれでも可能 で めるが、両面に使すことによりその効果は大きくなる。

(死明の効果)

上記の仰く木見明によれば、リードフレームと とモールド樹脂との密な性をお述してアウターリ ード節とインナーリードなどではその表面和さも さらに現在れこなわれている部分メッキははリードフレームの菓子店製造1付近の表面のみに託されており、食面の用着性は必ずしも良くなかった。

また素材として製顔和さが和いものを使用した

- 8 -

取るようにしたり、 表面材質を収なるように成成したので、 パッケージ内に収納させる半期 体素子に対する耐 稼性の内止を関ることができるとともに、 モールド 樹脂の パリ取りが容易になり、 外銭メッキ性 が住くなる リードフレームを得ることができる。

4. 関節の関単な制制

第1節は従来使用されているリードフレームの場合を示す平衡医、第2数は従来のリードフレームを用いた半線体装置の断額医、第3因のよび第4例は水丸肌の実施例に係る半線体装置の断断 図である。

1 … ペレット店転節、2 … リード、2 a … アウ ターリード部、2 b … インナーリード部、7 … メ ァキ局、8 … 半号 4 象子

